OPTICAL INFORMATION-RECORDING MEMBER

Publication number: JP62016193

Publication date: 1987-01-24

KIMURA KUNIO: TAKAO MASATOSHI: AKAHIRA Inventor:

NOBUO; TAKENAGA MUTSUO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G11B7/243: G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26; G11B7/24

- european: G11B7/243

Application number: JP19850155787 19850715 Priority number(s): JP19850155787 19850715

Report a data error here

Abstract of JP62016193

PURPOSE:To provide an optical information-recording member capable of recording and reproducing information at high speed and in high density, by providing a thin optical recording film comprising tellurium, oxygen and an element selected from nickel, platinum, cobalt and chromium, with the content of the selected element and the oxgen content being in specified ranges. CONSTITUTION:The optical information-recording member comprises the thin optical recording film comprising tellurium, oxygen and an element selected from nickel, platinum, cobalt and chromium, with the content of the selected element being 3-38atom% and the oxygen content being 20-60atom%. A thin film having a basic composition obtained by adding an element selected from Ni, Pt, Co and Cr to TeOx, which is a mixture of Te and TeO2, and the atomic ratio of Te, O and the added element in the film is controlled. whereby an optical recording medium capable of high-speed recording and reproduction can be obtained

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

母公開特許公報(A) 昭62-16193

⊕Int_Ci.⁴ B 41 M 5/26 G 11 B 7/24 識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)1月24日

7447-2H A-8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

60発明の名称 光学情報記録部材

@特 頤 昭60-155787

会出 額 昭60(1985)7月15日

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 60発明者 木 서 邦 夫 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 正 620発 明 者 髙 尾 敏 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 信 夫 79発 明 者 赤 平 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 @発明 去 竹永 睦 生 門真市大字門真1006番地

①出 願 人 松下電器產業株式会社 ②代 理 人 弁理士 芝崎 政信

明 網 1

1. 発明の名称

光学情報配錄部材

2. 特許請求の範囲

- (1) テルルと、酸素と、ニンケル、白金、コバルトおよびタロームのなかから選択された元素よりなり、この選択された元素の含有量が3~38 atm%でもつて、前配度まの含有量が20~60 atm%であるところの光学配好課度を備えていることを特徴とする光学情報配好締め。
- (2) 前記ニンケル、白金、コパルトかよびクロ ームのたかから選択された元素の含有量が8 ~35 atm%であつて、前配度素の含有量が30 ~55 atm%であることを特徴とする特許課本の範囲(1)の光学情報記録が材。
- (3) 前記機業がTeO, として含まれていること を特徴とする特許請求の範囲(1)の光学情報記 録部材。
- 3. 発明の詳細な説明

(乳明の目的) 本発明は光、熱等を利用する 光学的情報の記録、再生を行なう 光学情報配録 部材に関するものであつて、その目的とすると ころは、高速度かつ高槽度に記録、再生を行な うととのできる光学情報記録部材を提供するこ とにある。

しかし、記録、再生装置の小型化、簡易化を 図る場合に使用し得るレーザ光原の出力には限 形があり、出力20mW以内の小型のHe-Ne レ

とれらの方法によって、TeOx を主成分とする記録媒体は、半導体レーザに1る記録、反射 光量変化による再生等が可能となったが情報 の必悪限に件ない、情報伝達の高速度が表求されるようになり記録法、再生遊販のより以上

遠く終了させるかということが大きな要案であると考えられる。ところで従来のTeOx 系薄膜にかいては、配録時にTe 放子が状態変化を起品が関ビなるための構造版がに苦子の時間を要する場合があった。こうした記録節材は、情報として映像などを記録する場合は何ら問題にはならないが、高速の応答性を必要とするコンピュータ用ディスクとして用いる場合などは、振器酸計上の割販が加わり好ましくない。

本発明は、TeとTeO。の混合物であるTeOxにNi、Pt、Co、Cr、r」が選択された元素を設加したものを満本組成とする薄膜を記録層とし、かつ膜中のTe、Oと前記選択された最加元素の原子数の割合を割削することにより、従来のTeOx系配録存膜よりも、はるかに高速の配録、再生を可能とする大学記録媒体を視ることができる。
Te もしくはTeとTeO。との混合物に解3の物質を弱加して光学記録媒体の特性を向上させた

従来例がある。しかしそれらは、Ge や Sn、Pb、

の高速化かよびそれに伴なり記録感度の向上が 必要となつている。本発明はこの要請に答える ことを発明の目的とするものである。

(発明の構成) 本発明の光学情報記録部材は、 テルルと、 原来と、ニッケル、 白金、 コバルト かよびクロームのなかから選択された元素 上 り なり、 この選択された元素の含有量が 30~38 atm %であるとこのの光学配録薄質を備えていること を特徴とする。

以下その技術的内容を具体的に設明する。TeO、 とTe の混合物であるTeO、花類は、レーザ光等 の高密度な光を照射するとその光学定数が変化 し、見た目に無くなる。との変化を利用して情 報を光学的に配録、再生するのであるが、との 変化は、光照射一級収一昇直というプロセスを 軽て、膜中のTe 粒子の状態変化、すなわち、 結晶数が成長するととによる光学的変化に落づ くものではないかと考えられる。そとで、配録 窓底を高めるためには、この状態変化をいかと

Si、Sb、Se などの比較的共有結合性の強い元 素で、Te もしくはTe とTeO, との混合物と容易 にガラス状態を作りやすい物質に限られていた。 とれに対し本発明は、指加する物質として金属 結合性の強い元素の内より特に Ni、Ft、Co、Cr、 を選択している。これらの元素はTeOx系藻雄中 において記録時、Te の状態変化を促進するもの であつて、結晶核のような作用をしていると考 えられ、高速で記録を完了するために少量で大 きな効果が得られると推察される。また記録時 高速でTeの状態変化が完了することは、例えば レーザ光の照射部が軟化あるいは溶酸すると考 えたとき、膜の粘性が小さいうちに状態変化が 完了するととを意味しており、したがつて結晶 性のより進んだTeの結晶粒子が生成されている と推察される。その結果として再生光のより大 きな反射率変化が得られ、高い CN比が得られる と考えられる。また、TeOxは本発明の選択され た添加元素を添加するととによつて光の吸収効 率が大きくなる。そしてより低いパワーのレー

ザ光でも書き込みが可能となり高級度となる。 さらにこれらの添加元素はその性質上酸化を受けないために従来のTeOx 膜の優れた耐湿性を損なうととはない。

本発明は、Te、OとNi、Pt、Co、Cr I り選択 される元素を必須成分として掲載されるが、 区 の光学的特性、 並びに耐熱性を改良するために Ge、Sn、Ae、Cu、Ar、Au、Se、Bi、In、Pb、Si、 Sb、As、V I り選択される元素を一種以上 採加 することがある。 本発明の光学信報配録部材は、 記録・再生のみの配録材料としての機能のほか に情報の書き換えが可能を記録材料にも応用で きるので、この場合は上述した元素を少なくと も一種以上採加して消去特性を改善させること が必要になる。

本発明にかける前加元素(Ni, Pt. Co, Cr.) の前加量性、構成元素の能和に対して3~38 am %が適当である。これちの前加元素はTe3 x m でと部分的に結合して(NiTe, NiTe, PtTe, PtTe, CoTe, CrTe) 沖縄質の状態で存在して

多い程、耐像性が優れている。したがつて護中では、酸素の含有量が多い程、現ましいことになるが、多寸ぎるとTeと酸加元素の含有量が多いで、これがある。 でして酸度が低下すると共に、記録前後における反射率の変化量が小さくなつて高いCN上が得られなくなる。本発明における酸素の含有量は、Te、Oと酸加元素の総和に対して20~50 sim%であるがその理由は20 aim%以下は耐湿性が低下し、60 aim%以上は記録感度が低下するからである。

本発明の光学情報配録部材を飾1 図によつて 説明する。 同図にかいて、 1 は志板で、 全貫 (アルミニウム、 網等)、 ガラス(石英、 パイ レックス、 ソーダガラス等)、 あるい は 供所 (ABS 樹脂、ポリスチレン、 アクリル、 はしては、 ポート、 塩ビ等、 又透明フイルム としては、 アセテート、 テフロン、 ポリエステル等) が使 用される。 なかでもポリカーポネート、 アクリ ル 板勢は 透明性がすぐれてかり、 配保 した 信号 いるものと考えられる。これがレーザなどで加 然されると非品質の状態から結晶質となり、光 学的変化をもたらす。 Ni、Pt、Co、Cr と Te と の化合物は必ずしも豊論組成でいる必要はなく、 例えば Ni Te ー Te の合金組成で存在していれば よく、 NiTe の役割は結晶核となり全体の結晶化 **浓脂を促進させると考えられる。したがつて蒸** 加元表の添加量はTe より少なくても充分である。 しかし忝加量が3 atm%以下になると膜中での結 晶核が少なくなり結晶化の高速性は期符できた い。また、兪加量が多くなると光の吸収効率が 向上し、記録感度は良好となるが、 38 atm%を 越えると膜中の Te の相対量が減少し、記録前後 の反射光景変化が低下する。したがつてNi、Pt、 Co、Cr の 添加量は 3 ~ 38 atm % の 範囲とする 必 要がある。

・次に酸素の含有量について説明する。本発明 においては、酸素のほとんどはTeと化合して TeO,を形成している。TeO,の存在量は、疑の 計歴性を左右する上で重要であり、TeO,の量が

を光学的に再生する限に有効である。 2 は記録 薄膜で、 基板 1 上に高増、 スパッタリン 夕等に よつて形成される。 高着には抵抗加熱による方 法と電子ビームによる方法とがあるがどちらも 使用可能である。しかし、 蒸煙の制御性、 量産 性等から考えると電子ビーム法の方が使れてい ス

混合物を形成する。また1 原ソースを用いる場合は、前記2 原ソースを用いる場合の TeO₁とTe を蒸焼する何のソースに設加元素を混在させて、 TeO₂、Te シェび添加元素を1 原より蒸焼する。

上記方法により作成した種々の光デイスクの オージエ電子分光法(以下ABSと略す)による 元素分析結果と、1880 rpm で固転する光デイス クの中心から75mmの位置に、記録完了時に最も CN 比が大きくなるようなレーザパワーで書き 人だ単一周放数5MHgの電号の、記録後33mmec (レーザパを照射してから光デイスクが1回転 するのに要する時間)経過時のCN比と2min (すべての北デイスタで記録は完了していた) 経過時のCN比、 および計優性試験の結果は第 1 表に示すとおりてある。

(以下余白)

第 1 3

| デ1 スク | AES元素分折結果 (atm%) | | | 信号記録のCN 比(dB) | | 耐湿性 | 総合 評価 |
|----------|---------------------|-----|----|------------------|------|-----|----------|
| Æ | Te | 0 | Ni | 38m300後 | 2==後 | | |
| 1 | 28 | 60 | 12 | 40 | 41 | 0 | Δ |
| 2 | 39 | 5 5 | 6 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 48 | 16 | 5.5 | 55 | 0 | 0 |
| 4 | 27 | 3 5 | 38 | 50 | 50 | 0 | Δ |
| 5 | 20 | 34 | 46 | 45 | 45 | .0 | × |
| 6 | 43 | 4.9 | 8 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 7 | 5 4 | 4.2 | 4 | 54 | 5.5 | 0 | Δ |
| 8 | 34 | 4 2 | 24 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 9 | 33 | 3 2 | 35 | 51 | 51 | 0 | o |
| 10 | 60 | 38 | 3 | 53 | 5 5 | 0 | Δ |
| 11 | 49 | 33 | 18 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 12 | 6 6 | 30 | 3 | 5.5 | 57 | 0 | Δ |
| 13 | 66 | 20 | 14 | 51 | 51 | _ | Δ |
| 14 | 72 | 18 | 10 | 54 | 54 | × | × |
| 15 | 69 | 23 | 8 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | 17 | 10 | 55 | 5 5 | × | × |
| 17 | 50 | 30 | 20 | 60 | 6.0 | 0 | 0 |
| 18 | 6.8 | 32 | 0 | 50 | 5 5 | 0 | × |
| 19 | 61 | 39 | 0 | 47 | 5 2 | 0 | × |
| 20 | 48 | 5 2 | 0 | 39 | 47 | 0 | × |

第2回は前記配録再生収験に使用した装置の報要を示している。 半導体レーザ14を出た放変 類変示している。 半導体レーザ14を出た放変 30 nm の先は第1 レンメ15 によつて疑めな数。 3 となり第2 のレンメ4 で丸く変形された気数。 ボ光軸を実換された後ハーフミラー11 を介して 第4 のレンメ7 で、先デイスタ 8 上に放及限界 約0.8 mm の大きさのスポット 9 に業光された元 の門の正がまさのスポット 9 に業光される。 スタ8 上の配提膜は下の対象変化による悪化マレー がを変調して光デイスタ上に情報信号を記録が でたまつて配録が行なわれる。ことで半導体レー で変調して光デイスタ上に情報信号を記録が できないてきる。信号の検出は、光デイスタ面 8 からの反射元10 をハーフミラー11 で受け、 レンメ12 を通して光感応ダイオード13 で検出 した。

第1表においてレーザ先照射33mmを後より2 ***後の方が、CN 比が大きいものは、33mmを後 はまだ薄膜中でTe の結晶粒の成長が進んでいるも のと考えられ記録がまだ完了していないととを 示し、レーザ光照射後33m800後と2 = 後で CN 比が同じものは33m800 後に記録が完了している ととを示している。

耐湿性灰酸は光ディスク作製時にガラス素板上(18×18×0.2m) にも記録薄膜を蒸棄して 耐湿性灰酸用サンブルとし、50℃、90% RH中 に放置することにより行ない、第1 炭にかける 耐湿性腎低は、10 日目の状態が顕微鏡模膜で何 な変化の認められないものがので、多少の変化 が認められたものが血、結晶化が進んで振い模 様が認められたものが。あるいは膜中のTeが酸化 して消滅率が増大したものを×とした。

第1表から明らかなよりに、配弁完了後のCN 比が 50 dB 以上で、かつレーザ光照射 33 mm 後 には記録が完了しており、かつ耐径性の良好な Te-O-Ni 系律膜の組成(総合評価にかいてム 以上)は、Pd か3~38 atm%で、改集は 20~ 60 atm% である。さらに好ましい起成(総合評価でO)は、Ni が8~35 atm%、O は 30~55 atm%であることがわかる。

上記配条準額をABS により元素分析した結果 は、Te=60 atm%、O=32 atm%、Pt=8 atm% わった。また実施例1と同様の配乗再生試験 かよび新進性試験を行なったところ、レーザホ 服射33mma後と2mkでのCN比は共に58 dBで

無 2 表

| デイスク Æ | AES元素分析結果 (atm%) | | | 信号記録 | 耐湿性 | |
|-----------|---------------------|-----|----|---------|-------|---|
| | Te | 0 | Ag | 33m960後 | 2 ==後 | |
| 2 1 | 5 9 | 3 9 | 2 | 4 5 | 5 0 | 0 |
| 22 | 5 2 | 43 | 5 | 40 | 4 3 | 0 |
| 23 | 66 | 27 | 7 | 4.6 | 5 2 | 0 |
| 24 | 49 | 37 | 14 | 38 | 4 4 | 0 |
| 25 | 42 | 36 | 22 | 3 5 | 39 | 0 |
| | Te | 0 | Cu | | | |
| 26 | 70 | 2 7 | 3 | 47 | 52 | Δ |
| 27 | 48 | 4.7 | 5 | 38 | 43 | × |
| 28 | 57 | 38 | 5 | 40 | 43 | × |
| 2 9 | 5 9 | 30 | 11 | 36 | 40 | × |
| 30 | 41 | 40 | 19 | 3 2 | 3 5 | × |

あつて高速に記録が完了していることが確認され、また耐湿性評価はOであつた。

【実施例3 (前加元素がCo の場合)] 実施例 2 と同様な方法を用いてTe とTeO。を1 ソースとし、他をCo とした。Co の高海レートは2Åプタで、1200 Å の配金薄膜を有する先デイスクを作製した。上配配金薄膜を有ちる先デイスクを作製した。上配配金薄膜を有ちる先で1 スクを作製した。上配配金薄膜を ABS により元素分析した結果は、Te=57 atm%、Co=15 atm%であった。また実施例1 と同様の配録再生試験および前機性試験を行なったところ、レーザ光限射33 mmを後と2 ==後でのCN 比は 大路域 St 3 atm、2 た前機性質値なつこった。

(実施例4(能加元素がCrの場合)) 実施例 2 と同様な方法を用いてTeとTeO;を1ソース とし、他をCrとした。Crの高値レートは2A/ Sで1200 Å の配録審膜を有する光デイスクを 作製した。上配配録審膜をあまる光デイスクを た結果は、Te=60 atm %、O=28 atm %、Cr = 12 atm % であつた。また実施例1と同様の配 録再生試験かよび耐優性試験を行なつたところ、 レーザ光照射 33 moo 後と 2 m 後での CN 比は共に 54 dB で高速に記録が第了していることが確認 され、また耐暖性評価は○であつた。

【実施列5(終加元東がNiとPtの場合)) 4 張ソースに1b 薫藩可能な電子ビーム薫着機を用いて一方のソースからNi、Ptを、他方のソースからTeとTeO。をそれぞれ設立薫着した ゲイスタを作扱した。Te;15人/S,TeO;i6入 /S,Ni;1人/S,Pt;1人/S上配配録 篠原 ABS によう元素分析した結果は、Te=40 atm %、O=42 atm%、Ni=10 atm%、Pt=8 atm% であつた。また実施列1と同様の配録再生以験 かよび前提性試験を行なつたととか、レーザ先 商道に配録が第7していることが確認され、また財優性評価はつてもつた。

(実施例6(添加元素がNiとCoの場合)) 実施例5のPtの代りにCoを1Å/8で蒸着して デイスタを作成した。上記記録客膜をABSによ

7 a km% であつた。また実施例1と同様の記録 界生版数かよび新速性試験を行なつたところ、 レーザ光照射33 mmをと2m後でのCN比は共に 56 dB であつて高速に記録が発了していること が確認され、また新選性評価は0であった。

【発明の効果】以上述べたように、本発明の 光学情報記録部材は、Te と、O と、Ni、Pt、 Co、Cr のうちより選択された設加元業よりな り、 抵加元業の含有量を 3 ~ 38 atm% (その最 も好ましい含有量は 8 ~ 35 atm%)) 農業の含有量を 20~60 atm% (その歳も好ましい含有量は 30~55 atm%)とするととによって従来のTeOx 釋瞑よりなる光学情報記録部材の記録速度およ びCN 此を大巾に向上すると共に、計歴性のす ぐれた光学情報記録部材を提供するすぐれた効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図:本発明の光学情報記録部材の一部断面 図

第2図:本発明の光学情報記録部材による情報

り元衆分析した結果は、Te = 40 atm%、O = 42 atm%、Ni = 10 atm%、Co = 8 atm% であつた。 また実施例1 と同様の配録再生試験かよび耐理 性試験を行なつたところ、レーザ先照射 33 mxxx 核と2m 様でのCN 比は共に 57 dB で高速に記録 が完了していることが確認され、また耐湿性評 価はOでもつた。

【実施例7(1 歳ツー×による場合)) 一つ
のソースのみから蒸发して下e-O-Ni 落版を
得るために、出発原料として、TeO, =60 wt%、
A8=10 wt%、Ni=30 wt%を少量のアルコール
を用いて混合し、粉末 25 を電気がにより 700
で N、ガス気中にかいて 2 時間続成して TeO,
の一部を A8 で選元し、この焼成物を 粉砕し、プレスしてペレフトを形成し、これを 原料とした。
この原料により実施何1と同様に アクリル 樹脂
素板上に、蒸发速度を 20 Å/S として 蒸煮し、
1200 Å の 配発 篠 度を 有 5 光ディスクを 作製した。上記配録 薄度を ABS により 元余分析した
始果は、Te=57 atm%、0=36 atm%、Ni=

の記録、再生装置の概略図 1 … 基板、2 … 記録器膜

代现人弁理士 芝 騎 政 信





オ2図

